

假设检验

续本达

复习

假设检验

步骤

双边和单边

两类错误

正态总体

χ^2 检验

p 值检验

假设检验

续本达

清华大学 工程物理系

2023-11-27

假设检验

续本达

复习

假设检验

步骤

双边和单边

两类错误

正态总体

χ^2 检验

p 值检验

复习

定义 (枢轴量)

仅含一个待估参数的样本的连续函数，且分布不依赖于未知参数。

- ① 选取枢轴量
- ② 由分位点定义建立不等式
- ③ 解出不等式

复习

假设检验

步骤

双边和单边

两类错误

正态总体

 χ^2 检验 p 值检验

	待估参数	其他参数	枢轴量及其分布	置信区间	单侧置信限
一个正态总体	μ	σ^2 已知	$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ $\sim N(0, 1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right)$	$\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha}$ $\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha}$
	μ	σ^2 未知	$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ $\sim t(n-1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right)$	$\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$ $\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$
	σ^2	μ 已知	$Q = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2$ $\sim \chi^2(n)$	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)} \right)$	$\overline{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n)}$ $\underline{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha}^2(n)}$
	σ^2	μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ $\sim \chi^2(n-1)$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$	$\overline{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}$ $\underline{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^2(n-1)}$

- ① 不管是连续还是离散分布，它们的参数都是连续的。
 - 泊松分布离散，但是参数 λ 连续
 - 二项分布离散，但是参数 p 连续
- ② 统计量的定义：样本 (X_1, X_2, \dots, X_n) 的不含有未知参数的 连续函数 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 。
 - 枢轴量：仅含一个待估参数的样本的 连续函数
- ③ 离散的参数是什么？
 - 对、错
 - 有、无

- ① 不管是连续还是离散分布，它们的参数都是连续的。
 - 泊松分布离散，但是参数 λ 连续
 - 二项分布离散，但是参数 p 连续
- ② 统计量的定义：样本 (X_1, X_2, \dots, X_n) 的不含有未知参数的 连续函数 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 。
 - 枢轴量：仅含一个待估参数的样本的 连续函数
- ③ 离散的参数是什么？
 - 对、错
 - 有、无

假设检验

续本达

复习

假设检验

步骤

双边和单边

两类错误

正态总体

χ^2 检验

p 值检验

假设检验

例

口罩生产厂检验规定：次品率 p 不超过 4% 才能出厂。现从一万件产品中任意抽查 12 件发现 3 件次品，问该批口罩能否出厂？

假设 $p \leq 0.04$ ，12 件产品中发现 3 件次品的概率为

$$\binom{12}{3} p^3 (1-p)^9 = 0.0097 < 0.01$$

事出反常必有妖

这是 **小概率事件**，一般在一次试验中不会发生，现一次试验竟然发生，故认为原假设不成立，即该批产品次品率 $p > 0.04$ ，因此该批产品不能出厂。

例

口罩生产厂检验规定：次品率 p 不超过 4% 才能出厂。现从一万件产品中任意抽查 12 件发现 3 件次品，问该批口罩能否出厂？

假设 $p \leq 0.04$ ，12 件产品中发现 3 件次品的概率为

$$\binom{12}{3} p^3 (1-p)^9 = 0.0097 < 0.01$$

事出反常必有妖

这是 **小概率事件**，一般在一次试验中不会发生，现一次试验竟然发生，故认为原假设不成立，即该批产品次品率 $p > 0.04$ ，因此该批产品不能出厂。

例

口罩生产厂检验规定：次品率 p 不超过 4% 才能出厂。现从一万件产品中任意抽查 12 件发现 3 件次品，问该批口罩能否出厂？

假设 $p \leq 0.04$ ，12 件产品中发现 3 件次品的概率为

$$\binom{12}{3} p^3 (1-p)^9 = 0.0097 < 0.01$$

事出反常必有妖

这是 **小概率事件**，一般在一次试验中不会发生，现一次试验竟然发生，故认为原假设不成立，即该批产品次品率 $p > 0.04$ ，因此该批产品不能出厂。

- ① 事先对总体参数的值作出某种假设
- ② 然后利用样本信息来检验假设是否成立
例如检验产品是否达到出厂标准

小概率原理

- 概率很小的事件在 **一次** 试验中是不会发生的；在一次试验中小概率事件如果发生了，我们就有理由认为提出的原假设是不对的。
- 小概率由研究者事先确定，一般取 1%，5% 或 10%。小概率的取值不同，假设检验的结果可能不同。在统计学中，小概率又叫 **显著性水平**，因此，假设检验又称为 **显著性检验**。

- ① 事先对总体参数的值作出某种假设
- ② 然后利用样本信息来检验假设是否成立
例如检验产品是否达到出厂标准

小概率原理

- 概率很小的事件在 **一次** 试验中是不会发生的；在一次试验中小概率事件如果发生了，我们就有理由认为提出的原假设是不对的。
- 小概率由研究者事先确定，一般取 1%，5% 或 10%。小概率的取值不同，假设检验的结果可能不同。在统计学中，小概率又叫 **显著性水平**，因此，假设检验又称为 **显著性检验**。

假设检验

续本达

复习

假设检验

步骤

双边和单边

两类错误

正态总体

 χ^2 检验 p 值检验

参数估计

对参数一无所知

假设检验

对参数有所了解 → 但有怀疑猜测需要证实之时

假设检验

续本达

复习

假设检验

步骤

双边和单边

两类错误

正态总体

 χ^2 检验 p 值检验

参数估计

对参数一无所知

假设检验

对参数有所了解 → 但有怀疑猜测需要证实之时

假设检验

续本达

复习

假设检验

步骤

双边和单边

两类错误

正态总体

χ^2 检验

p 值检验

步骤

① 对所研究的总体做某个假设。

- 假设其未知的 $E(X) = 90$;
- 假设两个总体的 $E(X) = E(Y)$ 等。

① 通过抽样的样本值来检验是否接受假设

- 是否接受的标准：看在假设条件下发生抽样结果的事件是否为小概率事件
- 若是，就拒绝假设；若不是，就接受假设。

引例

工厂生产螺丝钉，标准强度为 68。实际生产的强度 X 服从 $N(\mu, 3.62^2)$ 。若 $E(X) = \mu = 68$ ，则认为这批螺钉符合要求，否则认为不符合要求。现从整批螺钉中取容量为 36 的样本，其均值为 $\bar{X} = 68.5$ 。符合要求吗？

① 对所研究的总体做某个假设。

- 假设其未知的 $E(X) = 90$;
- 假设两个总体的 $E(X) = E(Y)$ 等。

① 通过抽样的样本值来检验是否接受假设

- 是否接受的标准：看在假设条件下发生抽样结果的事件是否为小概率事件
- 若是，就拒绝假设；若不是，就接受假设。

引例

工厂生产螺丝钉，标准强度为 68。实际生产的强度 X 服从 $N(\mu, 3.62^2)$ 。若 $E(X) = \mu = 68$ ，则认为这批螺钉符合要求，否则认为不符合要求。现从整批螺钉中取容量为 36 的样本，其均值为 $\bar{X} = 68.5$ 。符合要求吗？

① 对所研究的总体做某个假设。

- 假设其未知的 $E(X) = 90$;
- 假设两个总体的 $E(X) = E(Y)$ 等。

① 通过抽样的样本值来检验是否接受假设

- 是否接受的标准：看在假设条件下发生抽样结果的事件是否为小概率事件
- 若是，就拒绝假设；若不是，就接受假设。

引例

工厂生产螺丝钉，标准强度为 68。实际生产的强度 X 服从 $N(\mu, 3.62^2)$ 。若 $E(X) = \mu = 68$ ，则认为这批螺钉符合要求，否则认为不符合要求。现从整批螺钉中取容量为 36 的样本，其均值为 $\bar{X} = 68.5$ 。符合要求吗？

原假设定义

待检验的假设，又称“零假设”。

- ① 总是有等号： $=, \leq, \geq$
- ② 记为 H_0
 - $H_0: \mu = 68$

备择假设定义

在原假设被拒绝后可供选择的假设

- ① 总是有不等号： $<, >$
- ② 记为 H_1
 - $H_1: \mu \neq 68$

原假设定义

待检验的假设，又称“零假设”。

- ① 总是有等号： $=, \leq, \geq$
- ② 记为 H_0
 - $H_0: \mu = 68$

备择假设定义

在原假设被拒绝后可供选择的假设

- ① 总是有不等号： $<, >$
- ② 记为 H_1
 - $H_1: \mu \neq 68$

检验统计量定义

用于假设检验决策的统计量

- 若原假设正确，则 $|\bar{x} - \mu|$ 不应太大，且

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 68}{3.6/\sqrt{36}} \sim N(0, 1)$$

- 确定检验统计量为 Z

检验统计量定义

用于假设检验决策的统计量

- 若原假设正确，则 $|\bar{x} - \mu|$ 不应太大，且

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 68}{3.6/\sqrt{36}} \sim N(0, 1)$$

- 确定检验统计量为 Z

检验统计量定义

用于假设检验决策的统计量

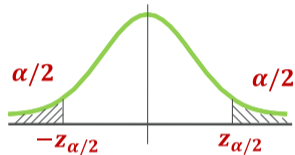
- 若原假设正确，则 $|\bar{x} - \mu|$ 不应太大，且

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 68}{3.6/\sqrt{36}} \sim N(0, 1)$$

- 确定检验统计量为 Z

- 若原假设正确， $|Z| = \left| \frac{\bar{X}-68}{0.6} \right|$ 取较大值是小概率事件。

- 确定一个常数 k 使得 $P\left(\left|\frac{\bar{X}-68}{0.6}\right| \geq k\right) = \alpha$
 - α 称为 **显著性水平**，常取 0.01, 0.05, 0.10 等。
 - 小概率事件的概率，由研究者确定。



拒绝域和临界点

取 $\alpha = 0.05$, 由标准正态分布分位点的定义得 $k = z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$

- 当检验统计量取某个区域 C 中的值时，就拒绝原假设 H_0 ，则称区域 C 为拒绝域，拒绝域的边界点为临界点。
- $Z \geq z_{\alpha/2}$ 为 **拒绝域**， $\pm z_{0.025}$ 为 **临界点**。

- 若原假设正确， $|Z| = \left| \frac{\bar{X}-68}{0.6} \right|$ 取较大值是小概率事件。
- 确定一个常数 k 使得 $P\left(\left|\frac{\bar{X}-68}{0.6}\right| \geq k\right) = \alpha$
 - α 称为 **显著性水平**，常取 0.01, 0.05, 0.10 等。
 - 小概率事件的概率，由研究者确定。



拒绝域和临界点

取 $\alpha = 0.05$, 由标准正态分布分位点的定义得 $k = z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$

- 当检验统计量取某个区域 C 中的值时，就拒绝原假设 H_0 ，则称区域 C 为拒绝域，拒绝域的边界点为临界点。
- $Z \geq z_{\alpha/2}$ 为 **拒绝域**， $\pm z_{0.025}$ 为 **临界点**。

- 若原假设正确， $|Z| = \left| \frac{\bar{X}-68}{0.6} \right|$ 取较大值是小概率事件。
- 确定一个常数 k 使得 $P\left(\left|\frac{\bar{X}-68}{0.6}\right| \geq k\right) = \alpha$
 - α 称为 **显著性水平**，常取 0.01, 0.05, 0.10 等。
 - 小概率事件的概率，由研究者确定。

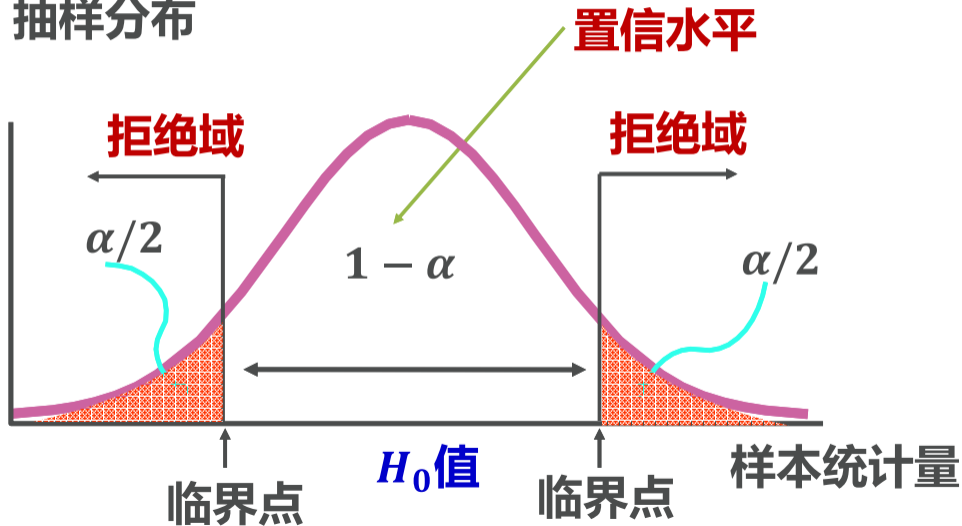


拒绝域和临界点

取 $\alpha = 0.05$ ，由标准正态分布分位点的定义得 $k = z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$

- 当检验统计量取某个区域 C 中的值时，就拒绝原假设 H_0 ，则称区域 C 为拒绝域，拒绝域的边界点为临界点。
- $Z \geq z_{\alpha/2}$ 为 **拒绝域**， $\pm z_{0.025}$ 为 **临界点**。

抽样分布



复习

假设检验

步骤

双边和单边

两类错误

正态总体

 χ^2 检验 p 值检验

- ① 将检验统计量的值与 α 水平的临界值进行比较
- ② 得出拒绝或不拒绝原假设的结论

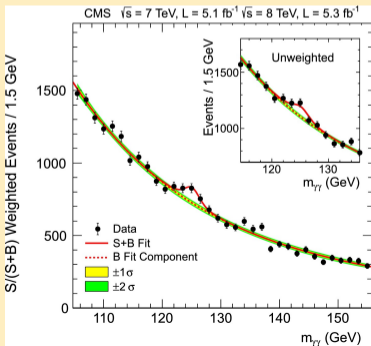
引例

$\bar{x} = 68.5$, $z = \frac{68.5 - 68}{0.6} = 0.833 < z_{0.025} = 1.96$ 接受原假设, $H_0: \mu = 68$ 。

- 结论：这批螺钉符合要求

- ① 根据实际问题所关心的内容, 建立 H_0 与 H_1
- ② 在 H_0 为真时, 选择合适的统计量 Z
- ③ 由 H_1 确定拒绝域形式。给定显著性水平 α , 确定拒绝域
- ④ 根据样本观测值计算, 并作出相应的判断。

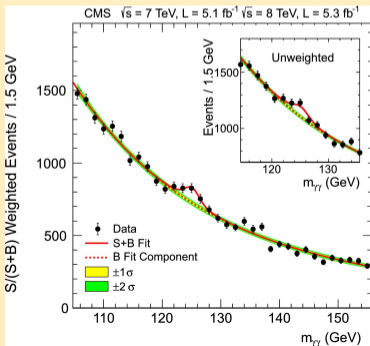
发现 Higgs: the god damn particle



- ① H_0 : Higgs 的产生率为 0
 - H_1 : Higgs 的产生率不为 0
- ② 统计量 χ^2
- ③ 确定拒绝域 $\chi^2 > \chi^2_{0.00000029}(n) 5\sigma$
- ④ 下结论: 拒绝原假设

- ① 根据实际问题所关心的内容, 建立 H_0 与 H_1
- ② 在 H_0 为真时, 选择合适的统计量 Z
- ③ 由 H_1 确定拒绝域形式。给定显著性水平 α , 确定拒绝域
- ④ 根据样本观测值计算, 并作出相应的判断。

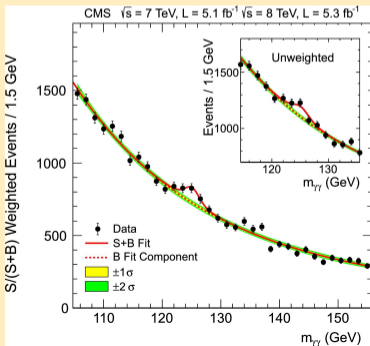
发现 Higgs: the god damn particle



- ① H_0 : Higgs 的产生率为 0
 - H_1 : Higgs 的产生率不为 0
- ② 统计量 χ^2
- ③ 确定拒绝域 $\chi^2 > \chi^2_{0.00000029}(n) 5\sigma$
- ④ 下结论: 拒绝原假设

- ① 根据实际问题所关心的内容, 建立 H_0 与 H_1
- ② 在 H_0 为真时, 选择合适的统计量 Z
- ③ 由 H_1 确定拒绝域形式。给定显著性水平 α , 确定拒绝域
- ④ 根据样本观测值计算, 并作出相应的判断。

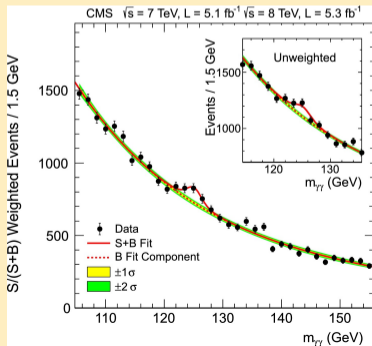
发现 Higgs: the god damn particle



- ① H_0 : Higgs 的产生率为 0
 - H_1 : Higgs 的产生率不为 0
- ② 统计量 χ^2
- ③ 确定拒绝域 $\chi^2 > \chi^2_{0.00000029}(n) 5\sigma$
- ④ 下结论: 拒绝原假设

- ① 根据实际问题所关心的内容, 建立 H_0 与 H_1
- ② 在 H_0 为真时, 选择合适的统计量 Z
- ③ 由 H_1 确定拒绝域形式。给定显著性水平 α , 确定拒绝域
- ④ 根据样本观测值计算, 并作出相应的判断。

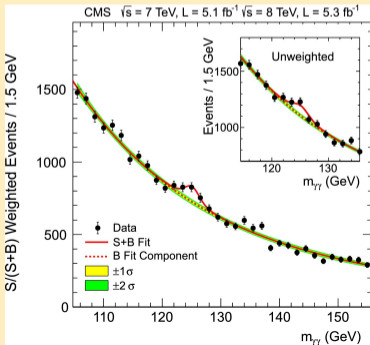
发现 Higgs: the god damn particle



- ① H_0 : Higgs 的产生率为 0
 - H_1 : Higgs 的产生率不为 0
- ② 统计量 χ^2
- ③ 确定拒绝域 $\chi^2 > \chi_{0.00000029}^2(n) 5\sigma$
- ④ 下结论: 拒绝原假设

- ① 根据实际问题所关心的内容, 建立 H_0 与 H_1
- ② 在 H_0 为真时, 选择合适的统计量 Z
- ③ 由 H_1 确定拒绝域形式。给定显著性水平 α , 确定拒绝域
- ④ 根据样本观测值计算, 并作出相应的判断。

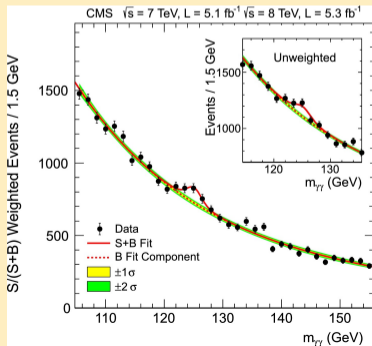
发现 Higgs: the god damn particle



- ① H_0 : Higgs 的产生率为 0
 - H_1 : Higgs 的产生率不为 0
- ② 统计量 χ^2
- ③ 确定拒绝域 $\chi^2 > \chi_{0.00000029}^2(n) 5\sigma$
- ④ 下结论: 拒绝原假设

- ① 根据实际问题所关心的内容, 建立 H_0 与 H_1
- ② 在 H_0 为真时, 选择合适的统计量 Z
- ③ 由 H_1 确定拒绝域形式。给定显著性水平 α , 确定拒绝域
- ④ 根据样本观测值计算, 并作出相应的判断。

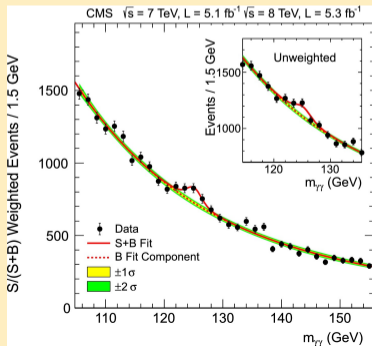
发现 Higgs: the god damn particle



- ① H_0 : Higgs 的产生率为 0
 - H_1 : Higgs 的产生率不为 0
- ② 统计量 χ^2
- ③ 确定拒绝域 $\chi^2 > \chi_{0.00000029}^2(n) 5\sigma$
- ④ 下结论: 拒绝原假设

- ① 根据实际问题所关心的内容, 建立 H_0 与 H_1
- ② 在 H_0 为真时, 选择合适的统计量 Z
- ③ 由 H_1 确定拒绝域形式。给定显著性水平 α , 确定拒绝域
- ④ 根据样本观测值计算, 并作出相应的判断。

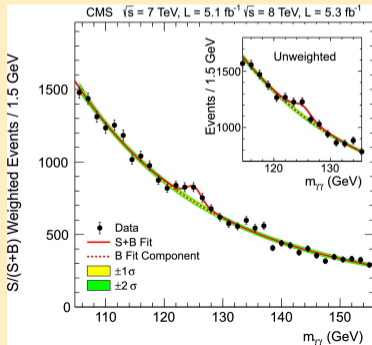
发现 Higgs: the god damn particle



- ① H_0 : Higgs 的产生率为 0
 - H_1 : Higgs 的产生率不为 0
- ② 统计量 χ^2
- ③ 确定拒绝域 $\chi^2 > \chi_{0.00000029}^2(n) 5\sigma$
- ④ 下结论: 拒绝原假设

- ① 根据实际问题所关心的内容, 建立 H_0 与 H_1
- ② 在 H_0 为真时, 选择合适的统计量 Z
- ③ 由 H_1 确定拒绝域形式。给定显著性水平 α , 确定拒绝域
- ④ 根据样本观测值计算, 并作出相应的判断。

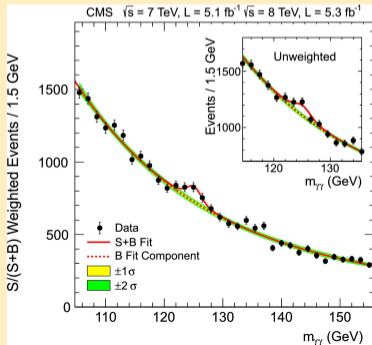
发现 Higgs: the god damn particle



- ① H_0 : Higgs 的产生率为 0
 - H_1 : Higgs 的产生率不为 0
- ② 统计量 χ^2
- ③ 确定拒绝域 $\chi^2 > \chi^2_{0.00000029}(n) 5\sigma$
- ④ 下结论: 拒绝原假设

- ① 根据实际问题所关心的内容, 建立 H_0 与 H_1
- ② 在 H_0 为真时, 选择合适的统计量 Z
- ③ 由 H_1 确定拒绝域形式。给定显著性水平 α , 确定拒绝域
- ④ 根据样本观测值计算, 并作出相应的判断。

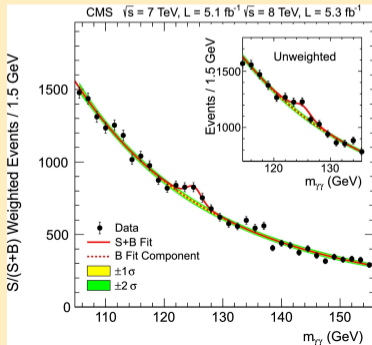
发现 Higgs: the god damn particle



- ① H_0 : Higgs 的产生率为 0
 - H_1 : Higgs 的产生率不为 0
- ② 统计量 χ^2
- ③ 确定拒绝域 $\chi^2 > \chi^2_{0.00000029}(n) 5\sigma$
- ④ 下结论: 拒绝原假设

- ① 根据实际问题所关心的内容, 建立 H_0 与 H_1
- ② 在 H_0 为真时, 选择合适的统计量 Z
- ③ 由 H_1 确定拒绝域形式。给定显著性水平 α , 确定拒绝域
- ④ 根据样本观测值计算, 并作出相应的判断。

发现 Higgs: the god damn particle



- ① H_0 : Higgs 的产生率为 0
 - H_1 : Higgs 的产生率不为 0
- ② 统计量 χ^2
- ③ 确定拒绝域 $\chi^2 > \chi^2_{0.00000029}(n) 5\sigma$
- ④ 下结论: 拒绝原假设

假设检验

续本达

复习

假设检验

步骤

双边和单边

两类错误

正态总体

χ^2 检验

p 值检验

双边和单边

假设	双边检验	左边检验	右边检验
H_0	$m = m_0$	$m \geq m_0$	$m \leq m_0$
H_1	$m \neq m_0$	$m < m_0$	$m > m_0$

双边检验例子

- 零件尺寸，既不能大也不能小

右边检验例子

- 采用新技术生产后，仪器寿命延长到 1500 小时

左边检验例子

- 改进生产工艺后，废品率降低到 2% 以下

假设	双边检验	左边检验	右边检验
H_0	$m = m_0$	$m \geq m_0$	$m \leq m_0$
H_1	$m \neq m_0$	$m < m_0$	$m > m_0$

双边检验例子

- 零件尺寸，既不能大也不能小

右边检验例子

- 采用新技术生产后，仪器寿命延长到 1500 小时

左边检验例子

- 改进生产工艺后，废品率降低到 2% 以下

假设	双边检验	左边检验	右边检验
H_0	$m = m_0$	$m \geq m_0$	$m \leq m_0$
H_1	$m \neq m_0$	$m < m_0$	$m > m_0$

双边检验例子

- 零件尺寸，既不能大也不能小

右边检验例子

- 采用新技术生产后，仪器寿命延长到 1500 小时

左边检验例子

- 改进生产工艺后，废品率降低到 2% 以下

假设	双边检验	左边检验	右边检验
H_0	$m = m_0$	$m \geq m_0$	$m \leq m_0$
H_1	$m \neq m_0$	$m < m_0$	$m > m_0$

双边检验例子

- 零件尺寸，既不能大也不能小

右边检验例子

- 采用新技术生产后，仪器寿命延长到 1500 小时

左边检验例子

- 改进生产工艺后，废品率降低到 2% 以下

假设检验

续本达

复习

假设检验

步骤

双边和单边

两类错误

正态总体

χ^2 检验

p 值检验

两类错误

小概率事件在一次试验中很难发生，但很难发生不等于不发生，因而假设检验所作出的结论有可能是错误的。

① 第一类错误（弃真错误）

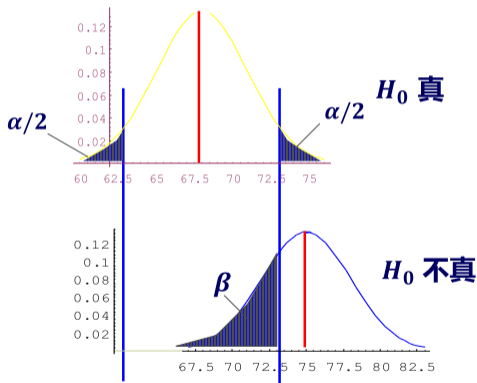
- 原假设为真时拒绝原假设
- 第一类错误的概率为显著性水平 α

② 第二类错误（取伪错误）

- 原假设为假时接受原假设
- 第二类错误的概率为 β

理想的检验方法应使犯两类错误的概率都很小，但在样本容量给定的情形下，不可能使两者都很小。降低一个，往往使另一个增大。

- 控制第一类错误的概率不超过 α ，然后，若有必要，通过增大样本容量的方法来减少 β 。



小概率事件在一次试验中很难发生，但很难发生不等于不发生，因而假设检验所作出的结论有可能是错误的。

① 第一类错误（弃真错误）

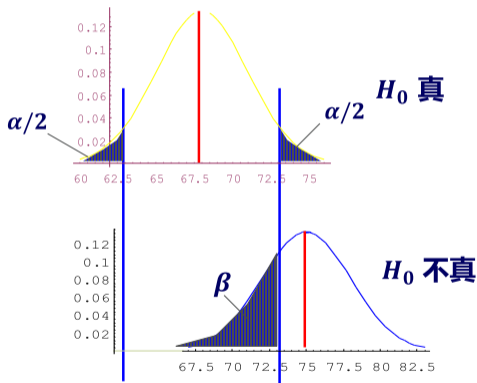
- 原假设为真时拒绝原假设
- 第一类错误的概率为显著性水平 α

② 第二类错误（取伪错误）

- 原假设为假时接受原假设
- 第二类错误的概率为 β

理想的检验方法应使犯两类错误的概率都很小，但在样本容量给定的情形下，不可能使两者都很小。降低一个，往往使另一个增大。

- 控制第一类错误的概率不超过 α ，然后，若有必要，通过增大样本容量的方法来减少 β 。



小概率事件在一次试验中很难发生，但很难发生不等于不发生，因而假设检验所作出的结论有可能是错误的。

① 第一类错误（弃真错误）

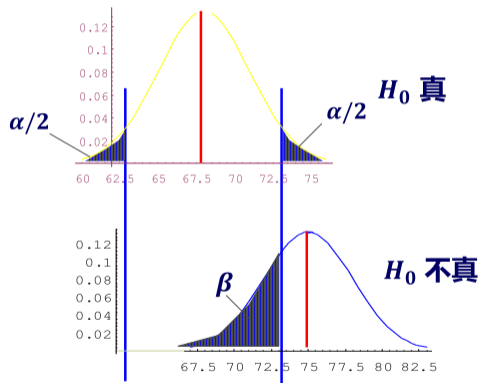
- 原假设为真时拒绝原假设
- 第一类错误的概率为显著性水平 α

② 第二类错误（取伪错误）

- 原假设为假时接受原假设
- 第二类错误的概率为 β

理想的检验方法应使犯两类错误的概率都很小，但在样本容量给定的情形下，不可能使两者都很小。降低一个，往往使另一个增大。

- 控制第一类错误的概率不超过 α ，然后，若有必要，通过增大样本容量的方法来减少 β 。



假设检验

续本达

复习

假设检验

步骤

双边和单边

两类错误

正态总体

χ^2 检验

p 值检验

正态总体

正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 当 σ^2 已知时, 关于 $\mu = \mu_0$ 的检验问题:

- ① $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$
- ② 选择统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, 当 H_0 成立时, $Z \sim N(0, 1)$ 。
- ③ 对于给定的显著性水平 $\alpha (0 < \alpha < 1)$ 由标准正态分布分位数定义知 $P(|Z| \geq z_{\alpha/2}) = \alpha$ 。因此, 检验的拒绝域为

$$C = \{|Z| \geq z_{\alpha/2}\}$$

- ④ 这种利用 Z 统计量来检验的方法称为 Z 检验法。

单边检验

- 右边检验

$$H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0, C = \{Z \geq z_\alpha\}$$

- 左边检验

$$H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0, C = \{Z \leq -z_\alpha\}$$

正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 当 σ^2 已知时, 关于 $\mu = \mu_0$ 的检验问题:

- ① $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$
- ② 选择统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, 当 H_0 成立时, $Z \sim N(0, 1)$ 。
- ③ 对于给定的显著性水平 $\alpha (0 < \alpha < 1)$ 由标准正态分布分位数定义知 $P(|Z| \geq z_{\alpha/2}) = \alpha$ 。因此, 检验的拒绝域为

$$C = \{|Z| \geq z_{\alpha/2}\}$$

- ④ 这种利用 Z 统计量来检验的方法称为 Z 检验法。

单边检验

- 右边检验

$$H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0, C = \{Z \geq z_\alpha\}$$

- 左边检验

$$H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0, C = \{Z \leq -z_\alpha\}$$

正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 当 σ^2 已知时, 关于 $\mu = \mu_0$ 的检验问题:

- ① $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$
- ② 选择统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, 当 H_0 成立时, $Z \sim N(0, 1)$ 。
- ③ 对于给定的显著性水平 $\alpha (0 < \alpha < 1)$ 由标准正态分布分位数定义知 $P(|Z| \geq z_{\alpha/2}) = \alpha$ 。因此, 检验的拒绝域为

$$C = \{|Z| \geq z_{\alpha/2}\}$$

- ④ 这种利用 Z 统计量来检验的方法称为 Z 检验法。

单边检验

- 右边检验

$$H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0, C = \{Z \geq z_\alpha\}$$

- 左边检验

$$H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0, C = \{Z \leq -z_\alpha\}$$

正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 当 σ^2 已知时, 关于 $\mu = \mu_0$ 的检验问题:

- ① $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$
- ② 选择统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, 当 H_0 成立时, $Z \sim N(0, 1)$ 。
- ③ 对于给定的显著性水平 $\alpha (0 < \alpha < 1)$ 由标准正态分布分位数定义知 $P(|Z| \geq z_{\alpha/2}) = \alpha$ 。因此, 检验的拒绝域为

$$C = \{|Z| \geq z_{\alpha/2}\}$$

- ④ 这种利用 Z 统计量来检验的方法称为 Z 检验法。

单边检验

- 右边检验

$$H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0, C = \{Z \geq z_\alpha\}$$

- 左边检验

$$H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0, C = \{Z \leq -z_\alpha\}$$

- 要检验假设 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$, 显著水平 α , 等价于计算 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间。
- 如果一个观测值 \bar{x} 在显著性水平 α 下未能拒绝 H_0 , 则意味着

$$\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| < z_{\alpha/2}$$

即 \bar{x} 在置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间中。

- 要检验假设 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$, 显著水平 α , 等价于计算 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间。
- 如果一个观测值 \bar{x} 在显著性水平 α 下未能拒绝 H_0 , 则意味着

$$\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| < z_{\alpha/2}$$

即 \bar{x} 在置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间中。

- 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 未知。
- 设 X_1, X_2, \dots, X_n 为来自总体 X 的样本。
 - ① 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$ 。显著水平为 α 。
 - ② 采用 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ 作为检验统计量。
 - ③ 当 H_0 为真时, $T \sim t(n-1)$, 由 t 分布分位点的定义知

$$P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\right) = \alpha$$

拒绝域为

$$C = \{|T| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}$$

- ④ 利用 t 统计量得出的检验法称为 t 检验法. 正态总体的方差常为未知时, 常用于检验总体均值。

- 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 未知。
- 设 X_1, X_2, \dots, X_n 为来自总体 X 的样本。
 - ① 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$ 。显著水平为 α 。
 - ② 采用 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ 作为检验统计量。
 - ③ 当 H_0 为真时, $T \sim t(n-1)$, 由 t 分布分位点的定义知

$$P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\right) = \alpha$$

拒绝域为

$$C = \{|T| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}$$

- ④ 利用 t 统计量得出的检验法称为 t 检验法. 正态总体的方差常为未知时, 常用于检验总体均值。

- 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 未知。
- 设 X_1, X_2, \dots, X_n 为来自总体 X 的样本。
 - ① 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$ 。显著水平为 α 。
 - ② 采用 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ 作为检验统计量。
 - ③ 当 H_0 为真时, $T \sim t(n-1)$, 由 t 分布分位点的定义知

$$P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\right) = \alpha$$

拒绝域为

$$C = \{|T| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}$$

- ④ 利用 t 统计量得出的检验法称为 t 检验法. 正态总体的方差常为未知时, 常用于检验总体均值。

- 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 未知。
- 设 X_1, X_2, \dots, X_n 为来自总体 X 的样本。
 - ① 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$ 。显著水平为 α 。
 - ② 采用 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ 作为检验统计量。
 - ③ 当 H_0 为真时, $T \sim t(n-1)$, 由 t 分布分位点的定义知

$$P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\right) = \alpha$$

拒绝域为

$$C = \{|T| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}$$

- ④ 利用 t 统计量得出的检验法称为 t 检验法. 正态总体的方差常为未知时, 常用于检验总体均值。

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 未知。 X_1, X_2, \dots, X_n 为来自总体 X 的样本。

① 检验假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 。显著水平为 α 。

② 采用 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 为检验统计量。

③ 当 H_0 为真时, 由 χ^2 分布分位数的定义知

$$P(\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)) = P(\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)) = \alpha/2$$

拒绝域为

$$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \vee \chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$$

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 未知。 X_1, X_2, \dots, X_n 为来自总体 X 的样本。

① 检验假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 。显著水平为 α 。

② 采用 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 为检验统计量。

③ 当 H_0 为真时, 由 χ^2 分布分位数的定义知

$$P(\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)) = P(\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)) = \alpha/2$$

拒绝域为

$$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \vee \chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$$

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 未知。 X_1, X_2, \dots, X_n 为来自总体 X 的样本。

- ① 检验假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 。显著水平为 α 。
- ② 采用 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 为检验统计量。
- ③ 当 H_0 为真时, 由 χ^2 分布分位数的定义知

$$P(\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)) = P(\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)) = \alpha/2$$

拒绝域为

$$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \vee \chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$$

- ① 单个总体均值 μ : Z 检验; t 检验
- ② 单个正态总体方差: χ^2 检验

	原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
1	$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
2	$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ (σ^2未知)	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$t \geq t_\alpha(n-1)$ $t \leq -t_\alpha(n-1)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
3	$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$ $\sigma^2 = \sigma_0^2$ (μ未知)	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 \geq \chi_\alpha^2(n-1)$ $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$

假设检验

续本达

复习

假设检验

步骤

双边和单边

两类错误

正态总体

χ^2 检验

p 值检验

χ^2 检验

观察到了实验数据，可以用泊松分布描述吗？从样本来检验关于分布的假设。

- ① 设总体 X 的分布未知， x_1, x_2, \dots, x_n 是来自 X 的样本值。检验假设

H_0 总体 X 的分布函数为 $F(x)$

H_1 总体 X 的分布函数不是 $F(x)$

- ② 构造统计量。将在 H_0 下 X 可能取值的全体 Ω 分成互不相交的子集 A_1, A_2, \dots, A_k 。以 f_i 记样本观测值落在 A_i 的频数， $p_i = P(A_i)$ 。

- 皮尔逊 Pearson 证明，选取

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - np_i)^2}{np_i}$$

近似服从 $\chi^2(k-1)$ 分布

- ③ 设定拒绝域。当 H_0 为真时， χ^2 不应太大，若过大就拒绝 H_0 。拒绝域的形式为

$$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(k-1)$$

观察到了实验数据，可以用泊松分布描述吗？从样本来检验关于分布的假设。

- ① 设总体 X 的分布未知， x_1, x_2, \dots, x_n 是来自 X 的样本值。检验假设

H_0 总体 X 的分布函数为 $F(x)$

H_1 总体 X 的分布函数不是 $F(x)$

- ② 构造统计量。将在 H_0 下 X 可能取值的全体 Ω 分成互不相交的子集 A_1, A_2, \dots, A_k 。以 f_i 记样本观测值落在 A_i 的频数， $p_i = P(A_i)$ 。

- 皮尔逊 Pearson 证明，选取

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - np_i)^2}{np_i}$$

近似服从 $\chi^2(k-1)$ 分布

- ③ 设定拒绝域。当 H_0 为真时， χ^2 不应太大，若过大就拒绝 H_0 。拒绝域的形式为

$$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(k-1)$$

观察到了实验数据，可以用泊松分布描述吗？从样本来检验关于分布的假设。

- ① 设总体 X 的分布未知， x_1, x_2, \dots, x_n 是来自 X 的样本值。检验假设

H_0 总体 X 的分布函数为 $F(x)$

H_1 总体 X 的分布函数不是 $F(x)$

- ② 构造统计量。将在 H_0 下 X 可能取值的全体 Ω 分成互不相交的子集 A_1, A_2, \dots, A_k 。以 f_i 记样本观测值落在 A_i 的频数， $p_i = P(A_i)$ 。

- 皮尔逊 Pearson 证明，选取

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - np_i)^2}{np_i}$$

近似服从 $\chi^2(k-1)$ 分布

- ③ 设定拒绝域。当 H_0 为真时， χ^2 不应太大，若过大就拒绝 H_0 。拒绝域的形式为

$$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(k-1)$$

$$n \geq 50, np_i \geq 5$$

分布族的 χ^2 拟合检验

如果遇到的原假设中有 r 个未知参数 $\vec{\theta}$ ，则先在 H_0 的假设下，对参数进行估计得 $\hat{\vec{\theta}}$ ，从而得到 $\hat{p}_i = P(A_i; \hat{\vec{\theta}})$ 。取

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i}$$

作为检验统计量，近似服从 $\chi^2(k - r - 1)$ 。

例

每隔一天观察一次铀样品被计数的 α 个数 X ，共观察了 100 天，结果如下：

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	≥ 12
f_i	1	5	16	17	26	11	9	9	2	1	2	1	0

① 检验 $H_0 : X$ 服从泊松分布

② 检验统计量：

- 先由最大似然估计得 $\hat{\lambda} = \bar{x} = 4.2$ 。
- 对天数进行分组，保证 $\hat{p}_i n \geq 5$

i	0-1	2	3	4	5	6	7	≥ 8
f_i	6	16	17	26	11	9	9	6

例

每隔一天观察一次铀样品被计数的 α 个数 X ，共观察了 100 天，结果如下：

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	≥ 12
f_i	1	5	16	17	26	11	9	9	2	1	2	1	0

① 检验 $H_0 : X$ 服从泊松分布

② 检验统计量：

- 先由最大似然估计得 $\hat{\lambda} = \bar{x} = 4.2$ 。
- 对天数进行分组，保证 $\hat{p}_i n \geq 5$

i	0-1	2	3	4	5	6	7	≥ 8
f_i	6	16	17	26	11	9	9	6

```
observed <- c(6, 16, 17, 26, 11, 9, 9, 6)
expected <- c(ppois(1, 4.2), dpois(2, 4.2), dpois(3, 4.2), dpois(4, 4.2),
              dpois(5, 4.2), dpois(6, 4.2), dpois(7, 4.2), 1-ppois(7, 4.2))
chisq.statistic <- chisq.test(observed, p=expected)$statistic
chisq.statistic
```

6.28260565272422

- 自由度为 6，0.05 显著度下的临界值

```
qchisq(1-0.05, df=6)
```

12.591587243744

- 6.28 不在拒绝域内，接受原假设。 X 服从泊松分布。

假设检验

续本达

复习

假设检验

步骤

双边和单边

两类错误

正态总体

χ^2 检验

p 值检验

p 值检验

p 值

假设检验问题的 p 值 (probability value, p-value) 是由检验统计量的样本观察值得出的原假设可被拒绝的 **最小显著性水平**。

任一检验问题的 p 值可以根据检验统计量的样本观察值的以及检验统计量在 H_0 下一个特定的参数值 (一般是 H_0 与 H_1 所规定的参数的分界点) 对应的分布求出。

使用

对于任意指定的显著性水平 α ,

- 若 p 值 $\leq \alpha$, 则在显著性水平 α 下拒绝 H_0 ;
- 若 p 值 $> \alpha$, 则在显著性水平 α 下接受 H_0 ;

利用 p 值确定是否拒绝 H_0 的方法, 称为 **p 值法**。

p 值

假设检验问题的 p 值 (probability value, p-value) 是由检验统计量的样本观察值得出的原假设可被拒绝的 **最小显著性水平**。

任一检验问题的 p 值可以根据检验统计量的样本观察值的以及检验统计量在 H_0 下一个特定的参数值 (一般是 H_0 与 H_1 所规定的参数的分界点) 对应的分布求出。

使用

对于任意指定的显著性水平 α ,

- 若 p 值 $\leq \alpha$, 则在显著性水平 α 下拒绝 H_0 ;
- 若 p 值 $> \alpha$, 则在显著性水平 α 下接受 H_0 ;

利用 p 值确定是否拒绝 H_0 的方法, 称为 p 值法。

p 值

假设检验问题的 p 值 (probability value, p-value) 是由检验统计量的样本观察值得出的原假设可被拒绝的 **最小显著性水平**。

任一检验问题的 p 值可以根据检验统计量的样本观察值的以及检验统计量在 H_0 下一个特定的参数值 (一般是 H_0 与 H_1 所规定的参数的分界点) 对应的分布求出。

使用

对于任意指定的显著性水平 α ,

- 若 p 值 $\leq \alpha$, 则在显著性水平 α 下拒绝 H_0 ;
- 若 p 值 $> \alpha$, 则在显著性水平 α 下接受 H_0 ;

利用 p 值确定是否拒绝 H_0 的方法, 称为 **p 值法**。

```
1 - pchisq(chisq.statistic, df=6)
```

0.392288394887097

- p 值为 0.39。大于 0.05 的显著性水平，接受原假设。

```
x <- seq(0, 30, length.out=100)
par(mfrow = c(1, 2))
plot(x, dchisq(x, df=6), type='l', ylab="概率密度")
sel.x <- x[chisq.statistic < x]
polygon(c(sel.x[1], sel.x), c(0, dchisq(sel.x, df=6))), col="gray")
plot(x, pchisq(x, df=6), type='l', ylab="累积分布")
```

